

УДК 621.315.592, 621.383

© 1990

**ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
НА КИНЕТИКУ ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА
В ОДНОМЕРНЫХ СИСТЕМАХ.
МОДЕЛЬ АСИММЕТРИЧНЫХ СЛУЧАЙНЫХ
БЛУЖДАНИЙ ПО ЦЕПОЧКЕ
С ЛОВУШКАМИ И ПРЕПЯТСТВИЯМИ**

А. И. Оникко

Исследуется кинетика спада плотности заряда в случайно разупорядоченной одномерной решетке, состоящей из основных и примесных узлов. Последние играют роль ловушек или отражающих барьеров для носителей заряда.

Получены выражения для вероятности выживания заряженной частицы в сильном и слабом постоянном электрическом поле при быстром и медленном захвате на ловушки. Показано, в частности, что в сильных полях спад плотности заряда является экспоненциальным на временах $t \leq K^{-1}$ и описывается зависимостью вида $[\ln(t/T) + \alpha^{-1}](t/T)^{-\alpha}$ ($\alpha \ll 1$, K , T — константы) на больших временах, что указывает на аномальное замедление переноса заряда на ловушки.

Проблеме асимметричных случайных блужданий по цепочке с ловушками как модели нестационарного переноса заряда в квазиодномерных структурах с дефектами в присутствии постоянного электрического поля в последние годы уделено значительное внимание [1-5]. Этот интерес связан с возможностью получения точных теоретических результатов и адекватностью модели многим реальным объектам. Так, наблюдаемые особенности кинетики фототока в полимерных кристаллах на основе полидиацетилена, ПДА—1—ОН [6-8], в кристаллах ДНК [9] и некоторые другие эксперименты согласуются с теорией Мовагхара, Полмана, Вюртца [1, 2].

Основная задача теории — расчет вероятности выживания носителя заряда. В цитируемых работах эта величина найдена в предположении, что изменение энергии заряда при смещении в поле на постоянную решетку мало по сравнению с тепловой энергией частицы. Считалось также, что концентрации ловушек и носителей заряда малы, а скорость захвата на ловушки бесконечна. В указанной постановке задачи дискретная (асимметричные случайные блуждания) и континуальная (диффузионный дрейф) модели движения приводят к одинаковым результатам. Случай произвольных концентраций ловушек и произвольных полей на основе управляющих уравнений для дискретной модели рассмотрен в [3]. Основным результатом этой работы состоит в нахождении концентрационной и полевой зависимости константы скорости экспоненциального спада вероятности выживания в сильных полях. Более общая модель переноса заряда на ловушки, в которой снято жесткое ограничение на скорость захвата, предложена в [4, 5]. В [5] показано, что сделанные в [1, 2] выводы остаются справедливыми в случае быстрого захвата на ловушки (определение см. в (10)) в широком диапазоне значений скорости захвата. В то же время кинетика спада вероятности выживания и ее зависимость от величины поля и концентрации ловушек при медленном захвате оказались качественно отличающимися от предсказаний теории [1, 2].

В реальных системах наряду с ловушками столько же вероятно присутствие дефектов с противоположным, в известном смысле, действием на переносчики заряда или энергии возбуждения. Имеются в виду рассеивающие центры или барьеры, которые, как и ловушки, запирают частицу в пределах ограниченного отрезка цепочки, кластера, но обеспечивают ее сохранение. Влияние эффекта запираания или клетирования частиц на процесс переноса энергии возбуждения от основного вещества на ловушки наблюдалось в ряде квазиодномерных кристаллов [10-13]. Количественное его описание в рамках модели симметричных случайных блужданий по цепочке с ловушками и барьерами (идеально отражающими) дано в [14, 15].

Учет обусловленной полем асимметрии скоростей прыжков носителей заряда может привести к специфическим особенностям временного поведения вероятности выживания. В частности, в [4] предсказан эффект аномального замедления сильным электрическим полем захвата частиц на ловушки в присутствии барьеров. Качественно этот вывод подтвержден и в данной работе, однако конкретный вид зависимости, описывающий поведение плотности заряда на больших временах, существенно отличается от результата [4]. Детальное обсуждение этого расхождения представлено в конце статьи, где резюмируются оригинальные результаты. В основной ее части для случаев быстрого и медленного захвата получены аналитические выражения вероятности выживания на всем временном интервале в слабых и сильных полях. При этом, как и в [4, 5], не использовалась модель бесконечно быстрого захвата и, более того, не накладывается ограничений на величину электрического поля.

Вероятность выживания: общее выражение и предельные зависимости

Рассмотрим модель трехкомпонентной случайно разупорядоченной цепочки, состоящей из основных узлов и узлов, занятых ловушками и барьерами. Предполагается, что движение частиц может происходить только по основным узлам, образующим четыре типа кластеров: с двумя ловушками на границах, обозначаемых далее (tr, tr); с двумя барьерами — (b, b); с ловушкой на левой границе и барьером на правой — (tr, b); и наоборот — (b, tr).

Для описания динамики носителя заряда в любом из перечисленных типов кластеров введем скорости прыжков $W^\pm = W \exp(\pm\eta)$ вдоль (+) и против (—) приложенного поля с напряженностью E , $\eta = eEa/2\Theta$, e — величина заряда, a — постоянная решетки, Θ — тепловая энергия частицы. Скорости поглощения частицы на граничных узлах кластера, первом и n -м, обозначим ω_1 и ω_n . В принятых обозначениях уравнения, определяющие вероятность нахождения частицы на r -м узле кластера в момент времени $\tau = Wt$, $G_{r, r_0}(\tau)$ при условии, что в начальный момент она находилась на узле r_0 , для любого из кластеров цепочки имеют вид

$$\frac{dG_{r, r_0}(\tau)}{d\tau} = \sum_{r'=1} L_{r, r'} G_{r', r_0}(\tau), \quad (1)$$

$$G_{r, r_0}(0) = \delta_{r, r_0}, \quad r, r_0 \in \overline{1, n}, \quad (2)$$

где

$$\begin{aligned} -L_{1, 1} &= \exp(\eta) + \omega_1/W, & -L_{n, n} &= \exp(-\eta) + \omega_n/W, \\ -L_{r, r} &= 2 \operatorname{ch}(\eta), & L_{r, r+1} &= \exp(-\eta), & L_{r-1, r} &= \exp(\eta), \end{aligned} \quad (3)$$

$$r \in \overline{2, n-1} \quad L_{r, r'} = 0, \quad |r - r'| \geq 2.$$

Решение (1), (2) описывает случайные блуждания по ограниченной цепочке заряженной частицы в постоянном внешнем поле при произвольных скоростях поглощения (исчезновения) частицы на граничных узлах.

В различных кластерах рассматриваемой модели эти скорости принимают следующие значения

$$\begin{aligned}\omega_1 &= \omega W^-, \quad \omega_n = \omega W^+ - (tr, tr), \\ \omega_1 &= \omega W^-, \quad \omega_n = 0 - (tr, b), \\ \omega_1 &= 0, \quad \omega_n = \omega W^+ - (b, tr), \\ \omega_1 &= \omega_n = 0 - (b, b),\end{aligned}\tag{4}$$

где ω — отношение скорости прыжка частицы с основного узла на узел, занятый ловушкой, к скорости прыжка между основными узлами в отсутствие поля.

Фототок (к исследованиям кинетики которого прежде всего адресуются наши результаты), интенсивность люминесценции и другие наблюдаемые величины прямо связаны со средней вероятностью выживания носителей заряда, движение которых в условиях быстрой поперечной релаксации и малой плотности носителей описывается управляющими уравнениями (1). Усреднение необходимо проводить как по случайному распределению дефектов в цепочке, так и по начальному положению частицы на основных узлах, которое здесь предполагается равновероятным. Дефекты случайно разупорядоченной цепочки, т. е. узлы, играющие роль ловушек и барьеров для движущихся частиц, в соответствии с (4) изолируют кластеры из основных узлов друг от друга, так что частица не может покинуть кластер, в котором она находилась в начальный момент времени. Независимость движения носителей в кластерах позволяет существенно упростить обычно весьма сложную процедуру конфигурационного усреднения, сведя ее к усреднению по длинам кластеров.

Обозначив концентрацию ловушек c_{tr} , концентрацию барьеров c_b , суммарную концентрацию дефектов $c = c_{tr} + c_b$, так что $1 - c = c_h$ — концентрация основных узлов, для средней (усредненной дважды в указанном смысле) вероятности выживания можем написать [14]

$$\begin{aligned}\Delta Q(\#) &\equiv \langle Q(t) \rangle - \langle Q(\infty) \rangle = c_{tr}^2/c^2 \langle Q(\#) \rangle^{(tr, tr)} + \\ &+ c_{tr}c_b/c^2 (\langle Q(\#) \rangle^{(tr, b)} + \langle Q(\#) \rangle^{(b, tr)}),\end{aligned}\tag{5}$$

где частичные средние, относящиеся к различным типам кластеров, определены так

$$\langle Q(t) \rangle^\nu = c^2 \sum_{n=1}^{\infty} n (1-c)^{n-1} \Omega_n^\nu(t),\tag{6}$$

$$\Omega_n^\nu(t) = n^{-1} \sum_{r, r_0=1}^n G_{r, r_0}^\nu(\tau), \quad \nu = (tr, tr), (tr, b), (b, tr),\tag{7}$$

что $\langle Q(0) \rangle^\nu = 1$. В частности, $\langle Q(t) \rangle^{(tr, tr)}$ есть не что иное, как вероятность выживания частицы в цепочке с хаотически распределенными ловушками, которая рассматривалась в [1-5].

Формулы (5), (6) достаточно прозрачны. Весовой множитель $c_{tr}^2 (1-c)^{n-1}$ имеет смысл вероятности того, что выбранный наудачу кластер из их совокупности, содержащейся во всех неэквивалентных конфигурациях трехкомпонентной цепочки, состоит из n основных узлов и ограничен с двух сторон ловушками. Аналогичный смысл имеет множитель $c_{tr}c_b(1-c)^{n-1}$, относящийся к кластерам типа (tr, b) и (b, tr) , а также $c_b^2 (1-c)^{n-1}$. Слагаемым в (5), содержащим последний весовой множитель, учитывается вклад от кластеров (b, b) , для которых $\Omega_n^{(b, b)}(t) = 1$, что обеспечивает конечный предел вероятности выживания на бесконечности

$$\langle Q(\infty) \rangle = c_b^2/c^2.\tag{8}$$

Равенство (5) получено путем точной редукции конфигурационного среднего к усреднению по длинам кластеров. Процедура редукции для конечной и бесконечной случайно разупорядоченной цепочки из произвольного числа компонент предложена в [16]. Для определения средней

вероятности выживания частицы, совершающей симметричные случайные блуждания в трехкомпонентной цепочке, формула (5) использовалась в [14-15]. Такая же задача решалась и в [17], где, однако, весовые множители выбраны некорректно (см. (6a)–(6c) из [17]).

В соответствии с (5) необходимо найти вероятности выживания в кластерах (7) и вычислить фигурирующие в (6) суммы. Для получения нужного выражения вероятности выживания в кластерах в (7) следует использовать решение (1), (2), в котором значения ω_1, ω_n выбраны в соответствии с (4). Эта задача решается точно в пространстве Лаплас-образов.

Суммируя функцию Грина $\tilde{G}_{r, r_0}^y(s) = \int_0^\infty \exp(-s\tau) G_{r, r_0}^y(\tau) d\tau$ по r и r_0 , получим

$$\tilde{Q}_n^{(tr, tr)}(s) = s^{-1} - \omega/ns^2 \times \\ \times \frac{Q_{n+1}(\xi) - s \operatorname{sh}((n+1)\xi) + (\omega-1)[Q_{n-1}(\xi) + s \operatorname{sh}((n-1)\xi)]}{\left[s \left(1 - \omega + \frac{\omega^2}{2} \right) + \omega^2 \operatorname{ch}(\eta) \right] \operatorname{sh}(n\xi) + \omega(2-\omega) \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{ch}(n\xi)},$$

где

$$Q_n(\xi) = 4 \operatorname{sh}(\xi) \operatorname{sh}\left(\frac{n}{2}(\xi + \eta)\right) \operatorname{sh}\left(\frac{n}{2}(\xi - \eta)\right), \\ \exp(\pm\xi) = s/2 + \operatorname{ch}(\eta) \pm \sqrt{(s/2 + \operatorname{ch}(\eta))^2 - 1}, \quad (9a) \\ \tilde{Q}_n^{(tr, th)}(s) = s^{-1} - \omega/ns^2 \times$$

$$\times \frac{\exp(-\eta) \operatorname{sh}((n+1)\xi) - 2 \operatorname{sh}(n\xi) + \exp(\eta) \operatorname{sh}((n-1)\xi) + 2 \exp(-n\eta) \operatorname{sh}(\eta) \operatorname{sh}(\xi)}{\operatorname{sh}((n+1)\xi) - \exp(\eta) \operatorname{sh}(n\xi) + \exp(-\eta)(\omega-1)[\operatorname{sh}(n\xi) - \exp(\eta) \operatorname{sh}((n-1)\xi)]}, \quad (9b)$$

$$\tilde{Q}_n^{(b, tr)}(s) = \tilde{Q}_n^{(tr, b)}(s) |_{\eta \rightarrow -\eta}. \quad (9b)$$

Равенствами (9) совместно с (5)–(7) определяется точное выражение средней вероятности выживания в пространстве Лаплас-образов, удобное для проведения численных расчетов. В некоторых частных случаях зависимость $\Delta\Omega(t)$ можно получить в аналитическом виде, что позволяет проследить основные особенности кинетики спада плотности носителей заряда в цепочке с ловушками и барьерами.

Рассмотрим вначале случай слабых полей $\eta \ll c$, предполагая везде в дальнейшем, что концентрация дефектов мала. Расчет $\langle\Omega(t)\rangle^{(tr, tr)}$ и $\langle\Omega(t)\rangle^{(b, tr)}$ аналогичен проведенному в [5], где показано, что при быстром захвате

$$\omega \gg c \quad (10)$$

вероятность выживания частицы в цепочке с ловушками определяется равенством

$$\langle\Omega(t)\rangle^{(tr, tr)} \equiv \exp(-\eta^2\tau) F(\tau_1) = \frac{4 \exp(-\eta^2\tau)}{\pi^2} \int_0^\infty dx \frac{x \exp(-\tau_1/2x^2)}{\operatorname{sh}(x)} = \quad (11)$$

$$= 16/\pi \sqrt{\frac{\tau_1}{6\pi}} \exp\left(-\eta^2\tau - \frac{3}{2}\tau_1^{1/3}\right) \left(1 + \frac{17}{18}\tau_1^{-1/3} + \frac{205}{648}\tau_1^{-2/3}\right), \quad \langle\Omega(t)\rangle^{(tr, tr)} \leq 0.5, \quad (11a)$$

где $\tau_1 = 2\pi^2 c^2 \tau$. Используя ту же схему расчета, нетрудно показать, что

$$\langle\Omega(t)\rangle^{(b, tr)} = \exp(-\eta^2\tau) F(\tau_1/4). \quad (12)$$

Подчеркнем, что приведенная в (11a) оценка интеграла, практически совпадающая с точной зависимостью уже при $\langle\Omega(t)\rangle^{(tr, tr)} \leq 0.5$, получена при учете в $\Omega_n^{(tr, tr)}(t)$ только вклада от наименьшего по абсолютной величине полюса Лаплас-образа $\tilde{Q}_n^{(tr, tr)}(s) \doteq \Omega_n^{(tr, tr)}(t)$.

Если выполняется противоположное (10) неравенство (т. е. при медленном захвате на ловушки), то на временах $\tau_2 = 2c\omega\tau \ll \pi^2 c^2 / \omega^2$

$$\langle \Omega(t) \rangle^{(tr, tr)} = 2\tau_2 K_2(2\sqrt{\tau_2}) \exp(-\eta^2 \tau), \quad (13)$$

$$\langle \Omega(t) \rangle^{(b, tr)} = \langle \Omega(t) \rangle^{(tr, b)} = \tau_2 K_2(\sqrt{2\tau_2}) \exp(-\eta^2 \tau), \quad (14)$$

где $K_2(\tau)$ — функция Бесселя второго рода. При $\tau_2 \gg \pi^2 c^2 / \omega^2$ зависимости (13), (14) сменяются на (11), (12) соответственно [14, 15]. Возникновение приведенных в (13), (14) промежуточных асимптотик обусловлено вкладом в частичные средние от тех кластеров (tr, tr) и (b, tr), в которых спад вероятности выживания контролируется скоростью захвата

$$\Omega_n^{(tr, tr)}(t) = \exp\left(-2 \frac{\omega \tau}{n}\right),$$

$$\Omega_n^{(tr, b)}(t) = \Omega_n^{(b, tr)}(t) = \exp\left(-\frac{\omega \tau}{n}\right), \quad \omega n, \eta n \ll 1. \quad (15)$$

При нахождении частичного среднего по кластерам (tr, b) необходимо учесть, что в сколь угодно слабом поле всегда существует обусловленная флуктуациями плотности дефектов доля кластеров, для которых выполняется условие $n\eta \gg 1$. Нетрудно показать, что для таких кластеров Лаплас-образ (9б), как функция комплексной переменной s , имеет выделенный малый по абсолютной величине полюс

$$s_{\min} = -T^{-1} \exp(-2\eta n), \quad T^{-1} = \frac{2\omega \operatorname{sh}(\eta)}{1 + \omega \exp(-\eta/2 \operatorname{sh}(\eta))}. \quad (16)$$

В этом случае

$$\Omega_n^{(tr, b)}(t) = \exp\left[-\frac{\tau}{T} \exp(-2\eta n)\right], \quad n\eta \gg 1. \quad (17)$$

При $\eta \ll 1$ выражение (17) с точностью до обозначений совпадает с аналогичным результатом из [4].

Оценка вклада в $\langle \Omega(t) \rangle^{(tr, b)}$ от кластеров, в которых вероятность выживания частицы определяется равенством (17), дается интегралом

$$\Phi_\alpha(\tau) \equiv \int_{2\alpha}^{\infty} dx x \exp\left[-x - \frac{\tau}{T} \exp\left(-\frac{x}{\alpha}\right)\right], \quad (18)$$

при $\tau \gg T\alpha$

$$\Phi_\alpha(\tau) = \alpha \Gamma(1 + \alpha) \frac{\ln\left(\frac{\tau}{T}\right) - \Psi(\alpha)}{(\tau/T)^\alpha}, \quad (18a)$$

где $\alpha = c/2\eta$, $\Gamma(\alpha)$ — гамма-функция, $\Psi(\alpha) = \frac{d \ln \Gamma(\alpha)}{d\alpha}$.

В рассматриваемом случае слабых полей вместо асимптотики (18a), справедливой при любых α , удобнее использовать выражение

$$\Phi_\alpha(\tau) = \alpha \Gamma(1 + \alpha) \frac{\ln(\tau/\alpha T) + (2\alpha)^{-1}}{(\tau/T)^\alpha}, \quad (18б)$$

где с учетом использованных при выводе (18б) ограничений на параметры $T^{-1} = 4\eta^2$.

Неравенство $\tau \gg T\alpha$ эквивалентно $\tau_1 \gg (\pi c/\eta)^3$. На временах $\tau_1 \ll (\pi c/\eta)^3$ зависимость $\langle \Omega(t) \rangle^{(tr, b)}$ совпадает с $\langle \Omega(t) \rangle^{(b, tr)}$. Таким образом, частичное среднее по кластерам (tr, b) можно представить в виде суперпозиции (18) и (в зависимости от величины ω) (12) или (14)

$$\langle \Omega(t) \rangle^{(tr, b)} = \Phi_\alpha(\tau) + \exp(-\eta^2 \tau) \begin{cases} F(\tau_1/4), & \omega \gg c, \\ \tau_2 K_2(\sqrt{2\tau_2}), & \tau_2 \ll \pi^2 c^2 / \omega^2, \\ F(\tau_1/4), & \tau_2 \gg \pi^2 c^2 / \omega^2 \end{cases} \omega \ll c, \quad (19)$$

причем заметных отклонений аппроксимации (19) от точной зависимости можно ожидать только на временах $\tau_1 \sim (\pi c/\eta)^3$ во временном интервале того же порядка.

Объединяя результаты (11)–(14) и (19) для средней вероятности выживания частицы, получим при $\eta \ll c$

$$\Delta\Omega(t) = \exp(-\eta^2\tau) \Delta\Omega_{\eta=0}(t) + \Phi_\alpha(\tau), \quad (20)$$

где $\Delta\Omega_{\eta=0}(t)$ — решение задачи в нулевом поле, определяемое приведенными выше равенствами.

Рассмотрим теперь случай сильных полей $\eta \gg c$. При $\omega \gg c$, как известно [1–3, 5], вычисление $\langle \Omega(t) \rangle^{(tr, tr)}$ связано с учетом вкладов от всех полюсов Лаплас-образа (9а). В [5] расчет проводится обращением Лаплас-образа усредненной вероятности выживания, полученного в диффузионном приближении при $\eta \ll 1$. Этот же метод пригоден и для расчета частичных средних по кластерам (tr, tr), (b, tr) в дискретной модели (но при малых c) без ограничений на параметр η . Опуская промежуточные вычисления, которые аналогичны проведенным в [5], приведем окончательный результат при $\eta \gg c$

$$\langle \Omega(t) \rangle^{(tr, tr)} = \langle \Omega(t) \rangle^{(b, tr)} = \exp(-2c \operatorname{sh}(\eta)\tau). \quad (21)$$

Равенство (21) соответствует главному слагаемому разложения для $\langle \Omega(t) \rangle^{(tr, tr)}$, полученному в [3] методом изображений. Как и ожидалось, зависимости $\langle \Omega(t) \rangle^{(tr, tr)}$ и $\langle \Omega(t) \rangle^{(b, tr)}$ в этом приближении [достаточно точно описывающим поведение частичных средних на временах $\tau \gg \gg (2c \operatorname{sh}(\eta))^{-1}$] оказались совпадающими. Для $\eta \ll 1$ результат (21) впервые получен в [1, 2].

При медленном захвате ($\omega \ll c$) основной вклад в частичные средние $\langle \Omega(t) \rangle^{(tr, tr)}$, $\langle \Omega(t) \rangle^{(b, tr)}$ обусловлен теми кластерами, для которых Лаплас-образы вероятности выживания (9а), (9в) имеют полюс

$$s'_{\min} = -2\omega \operatorname{sh}(\eta), \quad (22)$$

существующий при $n\omega \ll 1$ и $n\eta \gg 1$. В этом случае

$$\langle \Omega(t) \rangle^{(tr, tr)} = \langle \Omega(t) \rangle^{(b, tr)} = \exp(-2\omega \operatorname{sh}(\eta)\tau). \quad (23)$$

Приведенное равенство для $\langle \Omega(t) \rangle^{(tr, tr)}$ представляет решение задачи для цепочки с ловушками без препятствий и обобщает результат [4, 5], полученный ранее для $\eta \ll 1$.

Вне зависимости от скорости захвата, частичное среднее по кластерам (tr, b) при $\eta \gg c$ определяется выражением

$$\langle \Omega(t) \rangle^{(tr, b)} = \Phi_0(\tau) = \int_0^\infty dx x \exp\left[-x - \frac{\tau}{T} \exp(-x/a)\right], \quad (24)$$

при $\tau \gg T$

$$\Phi_0(\tau) = \alpha\Gamma(\alpha+1) \frac{\ln(\tau/T) + \alpha^{-1} + 0.5772}{(\tau/T)^\alpha}. \quad (24a)$$

Таким образом, в сильных полях при $\eta \gg c$

$$\Delta\Omega(t) = (c_{tr}/c) \langle \Omega(t) \rangle_{\eta \gg c}^{(tr, tr)} + \frac{c_{tr}c_b}{c^2} \Phi_0(\tau), \quad (25)$$

где

$$\langle \Omega(t) \rangle_{\eta \gg c}^{(tr, tr)} = \begin{cases} \exp(-2c \operatorname{sh}(\eta)\tau), & \omega \gg c, \\ \exp(-2\omega \operatorname{sh}(\eta)\tau), & \omega \ll c, \end{cases} \quad (26)$$

а T определено в (16).

В рассмотренной модели характер временной зависимости усредненной вероятности выживания достаточно сложным образом связан с величиной приложенного поля, а также собственными параметрами системы. Поскольку полученные результаты могут быть использованы для интерпретации экспериментальных данных, например по измерению фототока в квазиодномерных кристаллах, представляется целесообразным перечислить основные количественные и качественные предсказания теории.

В сильных полях $\eta \gg c$ закон спада вероятности выживания близок к экспоненциальному, $\exp(-K\tau)$, $\tau \leq K^{-1}$, в интервале значений $\langle \Omega(t) \rangle = 1 - \left(1 - \frac{c_{tr}}{c}\right)$. Константа скорости определяется равенствами

$$K = \begin{cases} 2c \operatorname{sh}(\eta), & \omega \gg c, \\ 2\omega \operatorname{sh}(\eta), & \omega \leq c. \end{cases} \quad (27)$$

В интервале от $1 - c_{tr}/c$ до предельного значения c_b^2/c^2 закон спада при произвольной скорости захвата определяется выражением (24), причем логарифмически-степенная асимптотика пригодна уже при весьма малом отличии $\langle \Omega(t) \rangle^{(tr, b)}$ от 1.

Обратим внимание на следующее обстоятельство. Если при $c_b = 0$ измерение полевой зависимости константы экспоненциального спада не позволяет отличить друг от друга случаи быстрого и медленного захвата, так как зависимости $K(\eta)$ одинаковы (см. (27)), то при $c_b \neq 0$ по характеру зависимости $T(\eta)$ в этом отношении можно сделать вполне однозначный вывод. Существенно, что измерение $T(\eta)$ доступно уже при малой глубине спада $\Delta\Omega(t)$, если концентрации ловушек и препятствий сравнимы по величине. Например, при $c_b = c_{tr}$ кинетика спада плотности носителей заряда до значения 0.5 от начальной будет происходить экспоненциально быстро. Затем последует стадия аномально медленного уменьшения $\Delta\Omega(t)$, которая полностью описывается зависимостью (24a).

В [4] асимптотика вероятности выживания получена в виде $\Delta\Omega(t) \sim (\tau/T)^{-\alpha}$. Отсутствие логарифмического множителя (весьма существенно при малых α) связано с отличием использованной в [4] формулы усреднения (отсутствует множитель x в подынтегральной функции (24)). Кроме того, временной масштаб T , приведенный в [4] только для случаев $\eta \ll \omega$, $\eta \gg \omega$, имеет иную зависимость от поля ($T^{-1} \sim \eta^3$ и $T^{-1} \sim \eta^2$, формулы (109) и (111) из [4] соответственно) и, по непонятной для нас причине, зависит от концентрации дефектов.

В слабых полях ($\eta \ll c$) зависимость вероятности выживания от времени для случаев быстрого и медленного захвата различается качественно. При $\omega \gg c$ в соответствии с (20) могут наблюдаться смены законов спада в последовательности (с увеличением времени)

$$\begin{aligned} \Delta\Omega(t) &\sim J_1(t) \rightarrow J_2(t) \rightarrow J_3(t), \\ J_1(t) &\sim c_{tr}^2 \exp\left(-\frac{3}{2} \tau_1^{1/3}\right) + 2c_{tr}c_b \exp\left(-\frac{3}{2} (\tau_1/4)^{1/3}\right), \\ J_2(t) &\sim \exp(-\eta^2\tau), \quad J_3 \sim \frac{\ln(\tau/\alpha T)}{(\tau/T)^\alpha}. \end{aligned} \quad (28)$$

В случае медленного захвата ($\omega \ll c$) следует ожидать

$$\begin{aligned} \Delta\Omega(t) &\sim J(t) \rightarrow J_1(t) \rightarrow J_2(t) \rightarrow J_3(t), \\ J(t) &\sim c_{tr}^2 \exp(-2\sqrt{\tau_2}) + c_{tr}c_b \exp(-\sqrt{2\tau_2}) \end{aligned} \quad (29)$$

при $\eta \ll \omega$ и

$$\Delta\Omega(t) \sim J(t) \rightarrow J_2(t) \rightarrow J_3(t) \quad (30)$$

при $\eta \gg \omega$ (но $\eta \ll c$).

При определенных соотношениях между концентрациями ловушек и барьеров зависимость $J_2(t)$ в последовательностях (28)–(30) может отсутствовать.

При произвольных значениях параметров системы (кроме $c_b=0$) и величине поля асимптотика вероятности выживания имеет вид

$$\Delta\Omega(t) \sim \frac{\ln(\tau/T) - \Psi(\alpha)}{(\tau/T)^\alpha}. \quad (31)$$

Глубина спада плотности носителей заряда $\langle\Omega(t)\rangle/\langle\Omega(0)\rangle$, начиная с которой возможно наблюдение зависимости (31), определяется τ/c и c_b/c_{tr} . Эта величина максимальна в сильных полях и составляет $(1-c_{tr}/c)$. Доля носителей заряда, исчезновение которых описывается законом (31), равна $1-c_{tr}/c-c_b^2/c^2$.

Асимптотика (31) имеет место для системы любой размерности d , если концентрация c_b превышает перколяционный порог (основные узлы образуют замкнутые, изолированные друг от друга области), и в этом смысле является универсальной. Однако ясно, что переход к асимптотическому закону спада при $d \geq 2$ и в сильных полях не будет столь резким, как при $d \approx 1$. Вопросы определения доли частиц, кинетика гибели которых описывается зависимостью (31), и времени ее включения для систем большей размерности остаются открытыми.

Список литературы

- [1] Movaghar B., Pohlmann B., Würtz D. // Phys. Rev. A. 1985. V. 31. N 13. P. 1568–1570.
- [2] Movaghar B., Würtz D., Pohlmann B. // Z. Phys. B. 1987. V. 66. N 7. P. 523–535.
- [3] Aldea A., Dulea M., Gartner P. // J. St. Phys. 1988. V. 52. N 3/4. P. 1061–1068.
- [4] Бурлацкий С. Ф., Иванов О. Ф. // ЖЭТФ. 1988. Т. 94. № 8. С. 331–350.
- [5] Onipko A. I., Zozulenko I. V. // J. Phys. Cond. Matter. 1989. V. 1. N 49. P. 9875–9891; ФТТ. 1990. Т. 32. № 5. С. 1433–1440.
- [6] Hunt I. G., Bloor D., Movaghar B. // J. Phys. C. 1983. V. 16. N 18. P. L623–628; 1985. V. 18. N 8. P. 3497–3509.
- [7] Rughoopth S. D., Bloor D., Phillips D. // Phys. Rev. B. 1987. V. 35. N 15. P. 8103–8112.
- [8] Seiferheld V., Bässler B., Movaghar B. // Phys. Rev. Lett. 1983. V. 51. N 9. P. 813–816.
- [9] Magan J. D., Blau W., Croke D. T., McConnel D. J., Kelly J. M. // Chem. Phys. Lett. 1987. V. 141. N 6. P. 489–492.
- [10] Dlott D. D., Fayer M. D., Wieting R. D. // J. Chem. Phys. 1978. V. 69. N 6. P. 2752–2762.
- [11] Карачевцев В. А. // ФТТ. 1986. Т. 28. № 5. С. 1400–1407.
- [12] Auerbach R. A., McPherson G. L. // Phys. Rev. B. 1986. V. 33. N 10. P. 6815–6820.
- [13] Knochenmuss R., Güdel H. V. // J. Chem. Phys. 1987. V. 11. N 4. P. 1104–1113.
- [14] Онипко А. И. // ТЭХ. 1988. Т. 24. № 1. С. 8–13.
- [15] Onipko A. I., Malysheva L. I., Zozulenko I. V. // Chem. Phys. 1988. V. 121. N 1. P. 99–114.
- [16] Onipko A. I. Preprint. 1986. ИТП–86–58Е.
- [17] Parris P. E. // Phys. Lett. A. 1987. V. 125. N 5. P. 262–266.

Институт теоретической физики
АН УССР Киев

Поступило в Редакцию
24 апреля 1990 г.